

80 MSPS/125 MSPS、シリアルLVDS 1.8 V 12ビット・デュアルA/Dコンバータ

ータシート

AD9635

特長

電源動作: 1.8 V 低消費電力: 125 MSPS でチャンネルあたり 115 mW、消費電 カ調整オプション付き SNR = 71 dBFS (ナイキスト周波数まで) 70 MHz で SFDR = 93 dBc DNL = -0.1 LSB \sim +0.2 LSB (typ); INL = ± 0.4 LSB (typ) シリアル LVDS (ANSI-644、デフォルト)および低消費電力の縮 小レンジ・オプション(IEEE 1596.3 と同じ) 650 MHz のフル・パワー・アナログ帯域幅 入力電圧範囲: 2 V p-p シリアル・ポート制御 フルチップおよび個別のチャンネル・パワーダウン・モード 柔軟なビット指向 組込みおよびカスタムのデジタル・テスト・パターン生成 クロック分周器 プログラマブルな出力クロックとデータ・アライメント 出力分解能が設定可能 スタンバイ・モード

アプリケーション

通信

ダイバーシティー無線システム マルチモード・デジタル・レシーバ GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、 CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA I/Q 復調システム スマート・アンテナ・システム ブロードバンド・データ・アプリケーション バッテリ駆動の計装機器 ハンドヘルド型スコープ・メータ 携帯型の医用画像および超音波 レーダー/LIDAR

概要

AD9635 はサンプル・アンド・ホールド回路内蔵 12 ビット 80 MSPS/125 MSPS のデュアル A/D コンバータ(ADC)であり、低価格、低消費電力、小型、使い易さについて最適化されています。 このデバイスは、最大 125 MSPS の変換レートで動作し、小型 パッケージが重要となるアプリケーションで優れたダイナミッ ク性能と低消費電力を持つように最適化されています。

この ADC は、フル性能動作のために 1.8 V の単電源と LVPECL/ CMOS/LVDS 互換のサンプル・レート・クロックを必要としま す。多くのアプリケーションに対して、外付けのリファレンス 電圧またはドライバなしで済みます。



図 1.

この ADC は該当する LVDS シリアル・データレートを得るた めに、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。こ のデバイスには、出力でデータを取り込むためのデータ・クロ ック出力(DCO)と新しい出力バイトを通知するためのフレー ム・クロック出力(FCO)が設けてあります。個別チャンネル・ パワーダウンをサポートしており、フル・パワーダウン時の AD9635 消費電力は 2 mW 以下です。ADC は、柔軟性を高め、 システム・コストを下げるためにデザインされた、プログラマ ブルな出力クロック、データ・アライメント、デジタル・テス ト・パターンの生成などの複数の機能を持っています。使用可 能なデジタル・テスト・パターンとしては、決定論的パターン、 疑似ランダム・パターン、シリアル・ポート・インターフェー ス(SPI)を介して入力するユーザー定義のテスト・パターンなど があります。

AD9635 は、RoHS 準拠の 32 ピン LFCSP パッケージを採用して います。

仕様は-40℃~+85℃の工業用温度範囲で規定されています。このデバイスは、米国特許により保護されています。

製品のハイライト

- 1. 小型フットプリント。2 個の ADC が小型省スペース・パッ ケージに内蔵されています。
- 低消費電力。AD9635の消費電力は 125 MSPS でチャンネル あたり 115 mWで、消費電力調整オプション付き。
- 3. このデバイスは、14 ビット・デュアル ADC AD9645 とピ ン・コンパチブルです。
- 使い易い。最大 500 MHzの周波数で動作するデータ・クロ ック出力(DCO)を持ち、ダブル・データレート(DDR)動作 をサポート。
- 5. 柔軟性。SPI 制御は、特定のシステム条件を満たすように 広範囲で柔軟な機能を提供します。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に 関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、 アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様 は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。 ※日本語版資料は REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。 ©2012 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

Rev. 0

アナログ・デバイセズ株式会社

本 社/〒105-6891 東京都港区海岸 1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル 電話 03 (5402) 8200 大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-5-36 新大阪トラストタワー 電話 06 (6350) 6868

目次

特長1
アプリケーション1
概要1
機能ブロック図1
製品のハイライト1
改訂履歷
仕様
DC 仕様
AC 仕様
デジタル仕様
スイッチング仕様
タイミング仕様
絶対最大定格10
熱抵抗1(
ESDの注意1(
ピン配置およびピン機能説明11
代表的な性能特性12
AD9635-80
AD9635-125
等価回路18
動作原理19
アナログ入力に対する考慮19
リファレンス電圧20
クロック入力の考慮事項21

消費電力とパワーダウン・モード......22 デジタル出力とタイミング......23 電源とグラウンドのガイドライン......35 エクスポーズド・パッド・サーマル・ヒート・スラグの推奨

改訂履歴

6/12—Revision 0: Initial Version

仕様

DC 仕様

特に指定がない限り、AVDD = 1.8 V、DRVDD = 1.8 V、2 V p-p 差動入力、1.0 V 内蔵リファレンス電圧、AIN = -1.0 dBFS。

表 1.

			AD9635-80			AD9635-125		
Parameter ¹	Temp	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	Unit
RESOLUTION		12			12			Bits
ACCURACY								
No Missing Codes	Full		Guaranteed			Guaranteed		
Offset Error	Full	-0.6	-0.3	+0.1	-0.6	-0.3	+0.2	% FSR
Offset Matching	Full	-0.2	+0.1	+0.4	-0.2	+0.1	+0.4	% FSR
Gain Error	Full	-4.0	-0.8	+2.1	-4.7	-0.4	+4.8	% FSR
Gain Matching	Full		0.5	2.4		0.6	2.9	% FSR
Differential Nonlinearity (DNL)	Full	-0.2		+0.4	-0.3		+0.6	LSB
	25°C		-0.1 to +0.2			-0.1 to +0.2		LSB
Integral Nonlinearity (INL)	Full	-0.7		+0.7	-1.1		+1.1	LSB
	25°C		±0.3			±0.4		LSB
TEMPERATURE DRIFT								
Offset Error	Full		2.9			3.7		ppm/°C
INTERNAL VOLTAGE REFERENCE								
Output Voltage (1 V Mode)	Full	0.98	1.0	1.02	0.98	1.0	1.02	V
Load Regulation at 1.0 mA ($V_{REF} = 1 \text{ V}$)	25°C		2			2		mV
Input Resistance	25°C		7.5			7.5		kΩ
INPUT-REFERRED NOISE								
$V_{REF} = 1.0 V$	25°C		0.41			0.42		LSB rms
ANALOG INPUTS								
Differential Input Voltage ($V_{REF} = 1 V$)	Full		2			2		V p-p
Common-Mode Voltage	Full		0.9			0.9		V
Common-Mode Range	25°C	0.5		1.3	0.5		1.3	V
Differential Input Resistance	25°C		5.2			5.2		kΩ
Differential Input Capacitance	25°C		3.5			3.5		pF
POWER SUPPLY								
AVDD	Full	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	V
DRVDD	Full	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	v
I_{AVDD}^{2}	Full		57	61		75	81	mA
I_{DRVDD} (ANSI-644 Mode) ²	Full		45	47		52	55	mA
I_{DRVDD} (Reduced Range Mode) ²	25°C		36			43		mA
TOTAL POWER CONSUMPTION								
DC Input	Full		174	186		215	232	mW
Sine Wave Input (Two Channels; Includes Output Drivers in ANSI- 644 Mode)	Full		184	194		229	245	mW
Sine Wave Input (Two Channels; Includes Output Drivers in Reduced Range Mode)	25°C		167			212		mW
Power-Down	25°C		2			2		mW
Standby ³	Full		91	99		114	124	mW

¹ 完全な定義とこれらのテストの実施方法についてはアプリケーション・ノート AN-835「高速 A/D コンバータ (ADC) のテストと評価について」(和文 Rev.0/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。

2両チャンネルに低周波数のフルスケール正弦波を入力して測定。

³SPI経由で制御可能。

AC 仕様

特に指定がない限り、AVDD = 1.8 V、DRVDD = 1.8 V、2 V p-p 差動入力、1.0 V 内蔵リファレンス電圧、AIN = -1.0 dBFS。 表 2.

		AD9635-80		AD9635-125				
Parameter ¹	Temp	Min	Тур	Max	Min	Тур	Max	Unit
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR)								
$f_{IN} = 9.7 \text{ MHz}$	25°C		71.8			71.5		dBFS
$f_{IN} = 30.5 \text{ MHz}$	25°C		71.7			71.5		dBFS
$f_{IN} = 70 \text{ MHz}$	Full	70.6	71.2		70.1	71.1		dBFS
$f_{IN} = 139.5 \text{ MHz}$	25°C		69.9			70.2		dBFS
$f_{IN} = 200.5 \text{ MHz}$	25°C		68.4			68.9		dBFS
SIGNAL-TO-NOISE-AND-DISTORTION RATIO (SINAD)								
$f_{IN} = 9.7 \text{ MHz}$	25°C		71.8			71.5		dBFS
$f_{IN} = 30.5 \text{ MHz}$	25°C		71.6			71.5		dBFS
$f_{IN} = 70 \text{ MHz}$	Full	70.5	71.2		69.7	71.1		dBFS
f _{IN} = 139.5 MHz	25°C		69.6			70.2		dBFS
$f_{IN} = 200.5 \text{ MHz}$	25°C		68.2			68.7		dBFS
EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB)								
$f_{IN} = 9.7 \text{ MHz}$	25°C		11.6			11.6		Bits
$f_{IN} = 30.5 \text{ MHz}$	25°C		11.6			11.6		Bits
$f_{IN} = 70 \text{ MHz}$	Full	11.4	11.5		11.3	11.5		Bits
$f_{IN} = 139.5 \text{ MHz}$	25°C		11.3			11.4		Bits
$f_{IN} = 200.5 \text{ MHz}$	25°C		11.0			11.1		Bits
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (SFDR)								
$f_{IN} = 9.7 \text{ MHz}$	25°C		93			92		dBc
$f_{IN} = 30.5 \text{ MHz}$	25°C		90			93		dBc
$f_{IN} = 70 \text{ MHz}$	Full	82	94		82	93		dBc
$f_{IN} = 139.5 \text{ MHz}$	25°C		81			92		dBc
$f_{IN} = 200.5 \text{ MHz}$	25°C		82			83		dBc
WORST HARMONIC (SECOND OR THIRD)		1						
$f_{IN} = 9.7 \text{ MHz}$	25°C		-93			-92		dBc
$f_{IN} = 30.5 \text{ MHz}$	25°C		-90			-93		dBc
$f_{IN} = 70 \text{ MHz}$	Full		-94	-85		-93	-82	dBc
$f_{IN} = 139.5 \text{ MHz}$	25°C		-81			-92		dBc
$f_{IN} = 200.5 \text{ MHz}$	25°C		-82			-83		dBc
WORST OTHER HARMONIC OR SPUR								
$f_{IN} = 9.7 \text{ MHz}$	25°C		-96			-95		dBc
$f_{IN} = 30.5 \text{ MHz}$	25°C		-95			-95		dBc
$f_{IN} = 70 \text{ MHz}$	Full		-94	-82		-94	-82	dBc
$f_{IN} = 139.5 \text{ MHz}$	25°C		-95			-93		dBc
$f_{IN} = 200.5 \text{ MHz}$	25°C		-92			-89		dBc
TWO-TONE INTERMODULATION DISTORTION (IMD)-AIN1 AND			-					
AIN2 = -7.0 dBFS								
$f_{IN1} = 70.5$ MHz, $f_{IN2} = 72.5$ MHz	25°C		-92			-92		dBc
CROSSTALK ²	25°C		-97			-97		dB
CROSSTALK (OVERRANGE CONDITION) ³	25°C		-97			-97		dB
POWER SUPPLY REJECTION RATIO (PSRR) ⁴								
AVDD	25°C		44			43		dB
DRVDD	25°C		59			66		dB
ANALOG INPUT BANDWIDTH, FULL POWER	25°C		650			650		MHz

¹完全な定義とこれらのテストの実施方法についてはアプリケーション・ノート AN-835「高速 A/D コンバータ (ADC) のテストと評価について」(和文 Rev.0/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。

²クロストークは、片方のアナログ・チャンネルに-1.0 dBFSを入力し、隣接チャンネルは入力なしで、70 MHzで測定。

³オーバーレンジ状態は、フルスケール入力レンジの3dBにより定義されます。

⁴ PSRR は、10 MHzの正弦波を電源ピンに加えて、FFT で出力スプリアスを測定することにより測定します。 PSRR は、ピン電圧に対するスプリアス電圧振幅の比として計算され、dB で表示されます。

デジタル仕様

特に指定がない限り、AVDD = 1.8 V、DRVDD = 1.8 V、2 V p-p 差動入力、1.0 V 内蔵リファレンス電圧、AIN = -1.0 dBFS。

表 3.

Parameter ¹	Temp	Min	Тур	Max	Unit
CLOCK INPUTS (CLK+, CLK-)					
Logic Compliance		(CMOS/LVDS/LVPEC	L	
Differential Input Voltage ²	Full	0.2		3.6	V p-p
Input Voltage Range	Full	AGND - 0.2		AVDD + 0.2	V
Input Common-Mode Voltage	Full		0.9		V
Input Resistance (Differential)	25°C		15		kΩ
Input Capacitance	25°C		4		pF
LOGIC INPUT (SCLK/DFS)					
Logic 1 Voltage	Full	1.2		AVDD + 0.2	V
Logic 0 Voltage	Full	0		0.8	V
Input Resistance	25°C		30		kΩ
Input Capacitance	25°C		2		pF
LOGIC INPUT (CSB)					
Logic 1 Voltage	Full	1.2		AVDD + 0.2	V
Logic 0 Voltage	Full	0		0.8	V
Input Resistance	25°C		26		kΩ
Input Capacitance	25°C		2		pF
LOGIC INPUT (SDIO/PDWN)					
Logic 1 Voltage	Full	1.2		AVDD + 0.2	V
Logic 0 Voltage	Full	0		0.8	V
Input Resistance	25°C		26		kΩ
Input Capacitance	25°C		5		pF
LOGIC OUTPUT (SDIO/PDWN) ³					
Logic 1 Voltage ($I_{OH} = 800 \ \mu A$)	Full		1.79		V
Logic 0 Voltage ($I_{OL} = 50 \ \mu A$)	Full			0.05	V
DIGITAL OUTPUTS (D0x±, D1x±), ANSI-644					
Logic Compliance			LVDS		
Differential Output Voltage Magnitude (VoD)	Full	290	345	400	mV
Output Offset Voltage (Vos)	Full	1.15	1.25	1.35	V
Output Coding (Default)			Twos complement		
DIGITAL OUTPUTS (D0x±, D1x±), LOW POWER, REDUCED SIGNAL OPTION					
Logic Compliance			LVDS		
Differential Output Voltage Magnitude (VoD)	Full	160	200	230	mV
Output Offset Voltage (Vos)	Full	1.15	1.25	1.35	V
Output Coding (Default)			Twos complement		

¹完全な定義とこれらのテストの実施方法についてはアプリケーション・ノート AN-835「高速 A/D コンバータ (ADC)のテストと評価について」(和文 Rev.0/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。

²LVDSとLVPECLに対してのみ規定。

³これは、同じ接続を共用する 13本の SDIO/PDWN ピンに対して規定。

スイッチング仕様

特に指定がない限り、AVDD = 1.8 V、DRVDD = 1.8 V、2 V p-p 差動入力、1.0 V 内蔵リファレンス電圧、AIN = -1.0 dBFS。

表 4.

Parameter ^{1, 2}	Temp	Min	Тур	Max	Unit
CLOCK ³					
Input Clock Rate	Full	10		1000	MHz
Conversion Rate	Full	10		80/125	MSPS
Clock Pulse Width High (t _{EH})	Full		6.25/4.00		ns
Clock Pulse Width Low (t _{EL})	Full		6.25/4.00		ns
OUTPUT PARAMETERS ³					
Propagation Delay (tpD)	Full		2.3		ns
Rise Time (t_R) (20% to 80%)	Full		300		ps
Fall Time (t_F) (20% to 80%)	Full		300		ps
FCO Propagation Delay (t _{FCO})	Full	1.5	2.3	3.1	ns
DCO Propagation Delay $(t_{CPD})^4$	Full		$t_{FCO} + (t_{SAMPLE}/12)$		ns
DCO to Data Delay $(t_{DATA})^4$	Full	$(t_{SAMPLE}/12) - 300$	$t_{SAMPLE}/12$	$(t_{SAMPLE}/12) + 300$	ps
DCO to FCO Delay (t _{FRAME}) ⁴	Full	$(t_{SAMPLE}/12) - 300$	$t_{SAMPLE}/12$	$(t_{SAMPLE}/12) + 300$	ps
Lane Delay (t _{LD})			90		ps
Data-to-Data Skew $(t_{DATA-MAX} - t_{DATA-MIN})$	Full		± 50	±200	ps
Wake-Up Time (Standby)	25°C		250		ns
Wake-Up Time (Power-Down) ⁵	25°C		375		μs
Pipeline Latency	Full		16		Clock
					cycles
APERTURE					
Aperture Delay (t_A)	25°C		1		ns
Aperture Uncertainty (Jitter, t _J)	25°C		174		fs rms
Out-of-Range Recovery Time	25°C		1		Clock cycles

¹完全な定義とこれらのテストの実施方法についてはアプリケーション・ノート AN-835「高速 A/D コンバータ (ADC)のテストと評価について」(和文 Rev.0/最新 定まな定義とこれらのアストの実施方法についてはアプリケーション・アート AN-855 「高速 AD コンハー版は英文をご覧ください)を参照してください。 ²標準 FR-4材上で測定。 ³ SPI 経由で制御可能。変換レートは分周後のクロック・レートです。 ⁴ $t_{SAMPLE}/16$ は 2つの LVDS データ・レーン内のビット数に基づきます。 $t_{SAMPLE} = 1/f_{So}$ ⁵ ウェイクアップ時間は、パワーダウン・モードから通常動作へ戻るために要する時間として定義されます。

タイミング仕様

表 5.

Parameter	Description	Limit	Unit
SPI TIMING REQUIREMENTS	See Figure 68		
t _{DS}	Setup time between the data and the rising edge of SCLK	2	ns min
t _{DH}	Hold time between the data and the rising edge of SCLK	2	ns min
t _{CLK}	Period of the SCLK	40	ns min
ts	Setup time between CSB and SCLK	2	ns min
t _H	Hold time between CSB and SCLK	2	ns min
t _{HIGH}	SCLK pulse width high	10	ns min
t _{LOW}	SCLK pulse width low	10	ns min
t _{en_sdio}	Time required for the SDIO pin to switch from an input to an output relative to the SCLK falling edge (not shown in Figure 68)	10	ns min
t _{dis_sdio}	Time required for the SDIO pin to switch from an output to an input relative to the SCLK rising edge (not shown in Figure 68)	10	ns min

タイミング図

SPI レジスタ設定値については、メモリ・マップ・レジスタの説明のセクションと表 20を参照してください。









図 5.10 ビット DDR/SDR、2 レーン、2×フレーム・モード



図 6.ワード幅 DDR、1 レーン、1xフレーム、12 ビット出力モード



図 7.ワード幅 DDR、1 レーン、1xフレーム、10 ビット出力モード

絶対最大定格

表 6.

Parameter	Rating
Electrical	
AVDD to AGND	-0.3 V to +2.0 V
DRVDD to AGND	-0.3 V to +2.0 V
Digital Outputs to AGND (D0x±, D1x±, DCO+, DCO-, FCO+, FCO-)	-0.3 V to +2.0 V
CLK+, CLK- to AGND	-0.3 V to +2.0 V
VINx+, VINx- to AGND	-0.3 V to +2.0 V
SCLK/DFS, SDIO/PDWN, CSB to AGND	-0.3 V to +2.0 V
RBIAS to AGND	-0.3 V to +2.0 V
VREF to AGND	-0.3 V to +2.0 V
VCM to AGND	-0.3 V to +2.0 V
Environmental	
Operating Temperature Range (Ambient)	-40° C to $+85^{\circ}$ C
Maximum Junction Temperature	150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)	300°C
Storage Temperature Range (Ambient)	-65°C to +150°C

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに恒 久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格 の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動作のセクシ ョンに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものでは ありません。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くとデバ イスの信頼性に影響を与えます。

熱抵抗

エクスポーズド・パッドは、チップの唯一のグラウンド接続で す。エクスポーズド・パッドは、回路ボードの AGND プレーン にハンダ付けする必要があります。エクスポーズド・パッドを グラウンド・プレーンにハンダ付けすると、ハンダ接続の信頼 性が高くなり、パッケージの最大熱能力が得られます。

表 7.熱抵抗

Package Type	Airflow Velocity (m/sec)	$\theta_{JA}^{1,2}$	$\theta_{JC}^{1,3}$	$\theta_{JB}^{1, 4}$	$\Psi_{\rm JT}{}^{1,2}$	Unit
32-Lead LFCSP,	0	37.1	3.1	20.7	0.3	°C/W
$5 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$	1.0	32.4			0.5	°C/W
	2.5	29.1			0.8	°C/W

¹ JEDEC JESD51-7、および JEDEC JESD51-5 2S2P テスト・ボードに準拠。 ² JEDEC JESD51-2 (自然空冷)または JEDEC JESD51-6 (強制空冷)に準拠。

³ MIL-STD 883, Method 1012.1 に準拠。

⁴JEDEC JESD51-8 (自然空冷)に準拠。

ESD の注意



ESD(静電放電)の影響を受けやすいデバイスで す。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知さ れないまま放電することがあります。本製品は当社 独自の特許技術である ESD保護回路を内蔵してはい ますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被っ た場合、損傷を生じる可能性があります。したがっ て、性能劣化や機能低下を防止するため、ESDに対 する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

AD9635

ピン配置およびピン機能説明



図 8.ピン配置(上面図)

表 8.ピン機能の説明

ピン番号	記号	説明
0	AGND、エク スポーズド・ パッド	エクスポーズド・パッドは、チップの唯一のグラウンド接続です。正常な機能、熱放散、ノイズ、機械的 強度を確保するため、PCBのアナログ・グラウンドへハンダ付けする必要があります。
1、24、25、28 29、32	AVDD	ADC アナログ・コア用の 1.8 V 電源ピン。
2, 3	CLK+、CLK-	LVPECL 入力、LVDS 入力、または 1.8 V CMOS 入力用の差動エンコード・クロック。
4	SDIO/PDWN	SPI モード (SDIO)でのデータ入力/出力。30 kΩ プルダウン付きの双方向 SPI データ I/O。 非 SPI モード (PDWN)でのパワーダウン。30 kΩ 内蔵プルダウンによるチップ・パワーダウンのスタティック 制御。
5	SCLK/DFS	SPI モードでの SPI クロック入力 (SCLK)。30 kΩ 内蔵プルダウン。非 SPI モードでのデータ・フォーマット・セレクト (DFS)。30 kΩ 内蔵プルダウンによるデータ出力フォーマットのスタティック制御。DFS ハイ・レベル=2の補数出力、DFS ロー・レベル=オフセット・バイナリ出力。
6, 19	DRVDD	出力ドライバ用の 1.8 V 電源ピン。
7、8	D1B-、D1B+	チャンネル B デジタル出力。
9、10	D0B-、D0B+	チャンネル B デジタル出力。
11、12	DCO-、DCO+	データ・クロック出力。
13、14	FCO-、FCO+	フレーム・クロック出力。
15、16	D1A-、D1A+	チャンネル A デジタル出力。
17、18	D0A-、D0A+	チャンネル A デジタル出力。
20	CSB	SPI チップ・セレクト。15 kΩ プルアップ内蔵のアクティブ・ロー・イネーブル。
21	VREF	1.0 V 電圧リファレンス入力/出力。
22	VCM	AVDD 電源中心のアナログ出力電圧。アナログ入力の同相モード電圧を設定します。
23	RBIAS	アナログ電流バイアスを設定します。このピンとグラウンドとの間に 10 kΩ (1%許容誤差)抵抗を接続して ください。
26、27	VINA-、 VINA+	チャンネル A ADC のアナログ入力。
30、31	VINB+、 VINB-	チャンネル BADC のアナログ入力。

代表的な性能特性









図 12.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 139.5MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 13.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 200.5MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 14.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 200.5MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS、クロック=8 分周

0577-009

0577-010

0577-011



図 15.アナログ入力レベル対 SNR/SFDR、f_{IN} = 9.7MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS



 \boxtimes 16.2 $\vdash - \nu$ 16k FFT、 f_{IN1} = 70.5MHz f_{IN2} = 72.5 MHz、 f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 17.入力振幅 (AIN)対 2 トーン SFDR/IMD3、 f_{IN1} = 70.5 MHz、 f_{IN2} = 72.5 MHz、 f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 18. f_{IN} 対 SNR/SFDR、 f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 19.SNR/SFDR の温度特性、f_{IN} = 9.7MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS



 \boxtimes 20.INL、 f_{IN} = 9.7 MHz、 f_{SAMPLE} = 80 MSPS



 \boxtimes 21.DNL, f_{IN} = 9.7 MHz, f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 22.入力換算ノイズ・ヒストグラム、f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 23.PSRR の周波数特性、 f_{CLK} = 125MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 24.サンプル・レート対 SNR/SFDR、 f_{IN} = 9.7MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS



図 25.サンプル・レート対 SNR/SFDR、 f_{IN} = 70MHz f_{SAMPLE} = 80 MSPS

AD9635-125



図 26.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 9.7MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 27.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 30.5MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 28.シングル・トーン 16k FFT、 f_{IN} = 70.2MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 29.シングル・トーン 16k FFT、 f_{IN} = 139.5MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 30.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 200.5MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 31.シングル・トーン 16k FFT、f_{IN} = 200.5MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS、クロック=8分周



図 32.アナログ入力レベル対 SNR/SFDR、f_{IN} = 9.7 MHz、 f_{SAMPLE} = 125 MSPS



 \boxtimes 33.2 $\vdash - \nu$ 16k FFT、 f_{IN1} = 70.5 MHz、 f_{IN2} = 72.5 MHz、 f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 34.入力振幅 (AIN)対 2 トーン SFDR/IMD3、 f_{IN1} = 70.5 MHz、 f_{IN2} = 72.5 MHz、 f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 $35.f_{IN}$ 対 SNR/SFDR、 f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 36.SNR/SFDR の温度特性、f_{IN} = 9.7MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



 \boxtimes 37.INL, f_{IN} = 9.7 MHz, f_{SAMPLE} = 125 MSPS



 \boxtimes 38.DNL, f_{IN} = 9.7 MHz, f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 39.入力換算ノイズ・ヒストグラム、f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 40.PSRR の周波数特性、 f_{CLK} = 125MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 41.サンプル・レート対 SNR/SFDR、f_{IN} = 9.7MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS



図 42.サンプル・レート対 SNR/SFDR、f_{IN} = 70MHz f_{SAMPLE} = 125 MSPS

等価回路



図 43.アナログ入力の等価回路



図 44.クロック入力の等価回路



図 45. SDIO/PDWN 入力の等価回路



図 46.デジタル出力の等価回路



図 47.SCLK/DFS 入力の等価回路



図 48. RBIAS と VCM の等価回路



図 49.CSB 入力の等価回路



AD9635

動作原理

AD9635 は、マルチステージのパイプライン化 ADC です。各ス テージは、前ステージのフラッシュ誤差を訂正するように十分 重なるようになっています。各ステージからの量子化された出 力は、デジタル補正ロジックで結合されて最終的に 12 ビットに なります。パイプライン化されたアーキテクチャにより、新し い入力サンプルに対して最初のステージが動作すると同時に、 残りのステージは先行しているサンプルに対して動作すること ができます。サンプリングはクロックの立上がりエッジで行わ れます。

最終ステージ以外のパイプラインの各ステージは、スイッチ ド・キャパシタ DAC に接続された低分解能のフラッシュ ADC とステージ間残留アンプ(例えば乗算 D/A コンバータ(MDAC))に より構成されています。この残留アンプは、再生された DAC 出力とパイプライン内の次のステージに対するフラッシュ入力 の差を増幅します。各ステージ内で冗長な1ビットを使って、 フラッシュ誤差のデジタル補正を可能にしています。最終ステ ージはフラッシュ ADC で構成されています。

出力ステージのブロックで、データの整列、誤差補正、出力バ ッファへの出力が行われます。その後、データはシリアル化さ れ、フレーム・クロックとデータ・クロックに整列されます。

アナログ入力に対する考慮

AD9635のアナログ入力は、差動入力信号処理用にデザインされ た差動のスイッチド・キャパシタ回路になっています。この回 路は広い同相モード範囲をサポートすると同時に、優れた性能 を維持することができます。電源電圧の 1/2 での入力同相モー ド電圧は信号依存誤差を最小化するため、最適性能を提供しま す。



図 51.スイッチド・キャパシタ入力回路

クロック信号により、入力回路がサンプル・モードとホール ド・モードの間で交互に切り替えられます(図 51 参照)。入力回 路がサンプル・モードになったとき、信号ソースはサンプル・ コンデンサを充電して、クロック・サイクルの 1/2 以内に安定 する必要があります。

各入力に小さい抵抗を直列に接続すると、駆動源側の出力ステ ージから発生するピーク過渡電流を減少させることに役立ちま す。さらに、Qの小さいインダクタまたはフェライト・ビーズ を各入力に接続して、アナログ入力の大きな差動容量を小さく することにより、ADC の最大帯域幅を実現することができます。 このような低 Q インダクタまたはフェライト・ビーズの使用は、 コンバータのフロント・エンドを高い IF 周波数で駆動する際に 必要となります。差動コンデンサまたは2個のシングルエンド・ コンデンサを入力に接続して、受動整合回路を設けることがで きます。これにより入力に最終的にローパス・フィルタが形成 されて、不要な広帯域幅ノイズが制限されます。詳細について は、AN-742 アプリケーション・ノート、AN-827 アプリケーショ ン・ノート、技術情報誌 Analog Dialogue 「Transformer-Coupled Front-End for Wideband A/D Converters (ボリューム 39、2005 年 4 月)を参照してください。一般に、正確な値はアプリケーション に依存します。

入力同相モード

AD9635 のアナログ入力は内部で DC バイアスされていません。 そのため、AC 結合のアプリケーションでは、ユーザーが外部 からこのバイアスを与える必要があります。最適性能を得るた めには $V_{CM} = AVDD/2$ となるようにデバイスを設定することが 推奨されますが、デバイスは広い範囲で適切な性能で機能しま す(図 52 参照)。



図 52.入力同相モード電圧対 SNR/SFDR、f_{IN} = 9.7 MHz、 f_{SAMPLE} = 125 MSPS

同相モード・リファレンス電圧が内蔵されており、VCM ピンに 出力されています。VCM ピンは、0.1µF のコンデンサにより GND にデカップリングする必要があります(アプリケーション 情報参照)。

最大 SNR 性能は、ADC を差動構成で最大スパンに設定したときに得られます。AD9635 の場合、最大有効入力振幅は 2 V p-p です。

AD9635

差動入力構成

AD9635 を能動的または受動的に駆動する方法は複数ありますが、 最適性能は、アナログ入力を差動で駆動したときに得られます。 差動ダブル・バラン構成で AD9635 を駆動すると、優れた性能と ベースバンド・アプリケーションで ADC に対する柔軟なイン ターフェースが実現できます(図 55 参照)。

SNR が重要なパラメータとなるアプリケーションでは、差動トラ ンス結合が推奨される入力構成です(図 56 参照)。これは、大部 分のアンプのノイズ性能は、AD9635の真の性能を実現するため に不十分であるためです。

どの構成でも、シャント・コンデンサ C の値は入力周波数に依存するため、小さくするか、削除する必要があります。

AD9635 入力をシングルエンドで駆動することは推奨できません。

リファレンス電圧

AD9635 には、安定かつ正確な 1.0 V のリファレンス電圧が内蔵 されています。VREF ピンは、ESR の小さい 1.0 µF のコンデン サと ESR の小さい 0.1 µF のセラミック・コンデンサとの並列接 続により外部でグラウンドにデカップリングする必要がありま す。

ゲイン・マッチングを改善するために、AD9635の内蔵リファレンス電圧を使って複数のコンバータを駆動する場合、他のコンバータによるリファレンス電圧への負荷を考慮する必要があります。図 53 に、内蔵リファレンス電圧が受ける負荷の影響を示します。図 54 に、1.0 V モードについて、代表的な内部リファレンスのドリフト特性を示します。

この内蔵バッファは、ADC コアに対して正側と負側のフルスケール・リファレンスを発生します。



図 53.負荷電流対 VREF 誤差



図 54.代表的な V_{REF} ドリフト



図 55.ベースバンド・アプリケーション向けの差動ダブル・バラン入力構成



図 56.ベースバンド・アプリケーション向けの差動トランス結合構成

クロック入力の考慮事項

最適性能を得るためには、AD9635のサンプル・クロック入力 CLK+と CLK-を差動信号で駆動する必要があります。信号は、 一般にトランスまたはコンデンサを介して CLK+ピンと CLK-ピ ンに AC 結合されます。これらのピンは内部でバイアスされる ため(図 44 参照)、外付けバイアスは不要です。

クロック入力オプション

AD9635は非常に柔軟なクロック入力構造を持っています。クロ ック入力としては、CMOS、LVDS、LVPECL、または正弦波信 号が可能です。使用する信号タイプによらず、クロック・ソー ス・ジッタは、ジッタについての考慮事項のセクションで説明 するように、最も大きな問題です。

図 57 と図 58 に、AD9635 をクロック駆動する 2 つの望ましい方 法を示します(CLK ドライバの前で最大 1 GHz のクロック・レート)。ジッタの少ないクロック・ソースは、RF バランまたは RF トランスを使ってシングルエンド信号から差動信号に変換され ます。



図 57.トランス結合の差動クロック(最大 200 MHz)



図 58.バラン結合の差動クロック(最大 1 GHz)

RFバラン構成は 125 MHz~1 GHzのクロック周波数に、RFトランス構成は 10 MHz~200 MHz のクロック周波数に、それぞれ推 奨されます。トランス/バランの 2 次側に互いに逆向きに接続 されたショットキ・ダイオードが、AD9635 に入力されるクロッ クを約 0.8 Vp-p 差動に制限します。

この機能は、クロックの大きな電圧振幅が AD9635 の別の部分 に混入することを防止すると同時に、低ジッタ性能にとって重 要な、信号の高速な立上がり時間と立下がり時間を維持します。 ただし、ダイオード容量は 500 MHz より上の周波数で効いてきま す。適切な信号制限ダイオードの選択には注意が必要です。 低ジッタ・クロックが使用できない場合、もう1つのオプションは差動 PECL 信号をサンプル・クロック入力ピンへ AC 結合することです(図 59 参照)。 AD9510/AD9511/AD9512/ AD9513/AD9514/AD9515/AD9516/AD9517 クロック・ドライバは、優れたジッタ性能を提供します。

AD9635



図 59.差動 PECL サンプル・クロック(最大 1 GHz)

3 つ目のオプションは、差動 LVDS 信号をサンプル・クロック 入力ピンへ AC 結合する方法です(図 60 参照)。 AD9510/AD9511/AD9512/AD9513/AD9514/AD9515/AD9516/AD95 17 クロック・ドライバは、優れたジッタ性能を提供します。



図 60.差動 LVDS サンプル・クロック(最大 1 GHz)

アプリケーションによっては、サンプル・クロック入力をシン グルエンド 1.8 V CMOS 信号で駆動できる場合があります。こ のようなアプリケーションでは、CLK+ピンを CMOS ゲートで 直接駆動し、CLK-ピンは 0.1 μF コンデンサによりグラウンドへ バイパスします(図 61 参照)。



入力クロック・ドライバ

AD9635 は、入力クロックを 1~8 分周できる入力クロック分周 器を内蔵しています。与えられたサンプル・レートを実現する ときは、外部入力クロックの周波数を分周比倍する必要があり ます。外部クロックのレートを増やすと、通常、クロック・ジ ッタが小さくなるため、IF アンダーサンプリング・アプリケー ションに有効です。

AD9635

クロック・デューティ・サイクル

代表的な高速 ADC では両クロック・エッジを使って、様々な 内部タイミング信号を発生しているため、クロックのデューテ ィ・サイクルの影響を大きく受けます。一般に、ダイナミック 性能特性を維持するためにはクロック・デューティ・サイクル の許容誤差は±5%以内である必要があります。

AD9635 は、非サンプリング・エッジ(立下がり)の再タイミング を行って、公称 50%のデューティ・サイクルを持つ内部クロッ ク信号を発生するデューティ・サイクル・スタビライザ(DCS) を内蔵しています。この回路により、AD9635の性能に影響を与 えずに広範囲なクロック入力のデューティ・サイクルを許容す ることができます。DCS をオンにすると、ノイズ性能と歪み性 能はデューティ・サイクルの広い範囲でほぼ平坦になります。

それでも、入力での立上がりエッジのジッタは問題であり、内 部安定化回路で容易に減少させることはできません。デューテ ィ・サイクル制御ループは、公称 20 MHz 以下のクロック・レ ートでは機能しません。このループは時定数を持っているため、 クロック・レートがダイナミックに変わるときは、これをアプ リケーションで考慮する必要があります。ダイナミックにクロ ック周波数が増減した後に、DCS ループが入力信号に再ロック するまで、1.5 μs~5 μs の待ち時間が必要です。

ジッタについての考慮事項

高速な高分解能 ADC は、クロック入力の品質に敏感です。与 えられた入力周波数(f_A)でジッタ(t_J)のみにより発生する SNR 性 能の低下は次式で計算されます。

 $SNR \mathcal{O} \not \not E \ \vec{\mathcal{F}} = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{2\pi \times h_C \times \nu_L} \right)$

この式で、rms アパーチャ・ジッタは、クロック入力、アナロ グ入力信号、ADC アパーチャ・ジッタ仕様を含む全ジッタ・ソ ースの 2 乗和平方根を表します。IF アンダーサンプリング・ア プリケーションは、特にジッタに敏感です(図 62)。



図 62.入力周波数およびジッタ対理論 SNR

アパーチャ・ジッタが AD9635 のダイナミック・レンジに影響 を与えるケースでは、クロック入力はアナログ信号として扱う 必要があります。クロック・ドライバの電源は ADC 出力ドラ イバの電源と分離して、クロック信号がデジタル・ノイズから 変調を受けないようにする必要があります。低ジッタの水晶制 御オシレータは最適なクロック源です。クロックが別のタイプ のソース(ゲーティング、分周、またはその他の方法)から発生 される場合、最終ステップで元のクロックを使って再タイミン グする必要があります。

ジッタ性能の詳細については、ADC にも関係するため、AN-501 アプリケーション・ノートと AN-756 アプリケーション・ノ ートを参照してください。

消費電力とパワーダウン・モード

図 63 に示すように、AD9635 で消費される電力はサンプル・レートに比例します。SPI ポートによるか、または PDWN ピンを ハイ・レベルにすると、AD9635 はパワーダウン・モードになり ます。この状態で、ADC の消費電力は 2 mW (typ)になります。 パワーダウン時は、出力ドライバはハイ・インピーダンス状態 になります。PDWN ピンをロー・レベルにすると、AD9635 は 通常動作モードに戻ります。PDWN はデジタル出力ドライバ電 源(DRVDD)を基準にしているため、この電源電圧を超えること はできません。



図 63.f_{SAMPLE} 対総合消費電力、f_{IN} = 9.7 MHz

パワーダウン・モードでの低消費電力は、リファレンス電圧、 リファレンス・バッファ、バイアス回路、クロックをシャット ダウンすることにより、実現されています。パワーダウン・モ ードに入ると、内蔵コンデンサは放電するため、通常動作に戻 るときには再充電する必要があります。このため、ウェイクア ップ時間はパワーダウン・モードに留まる時間に関係し、パワ ーダウン・サイクルが短いほど、ウェイクアップ時間も短くな ります。SPIポート・インターフェースを使うときは、ADC を パワーダウン・モードまたはスタンバイ・モードにする必要が あります。スタンバイ・モードにすると、高速なウェイクアッ プ時間が必要な場合に内蔵リファレンス回路を動作させたまま にしておくことができます。これらの機能の詳細については、 メモリ・マップのセクションを参照してください。

デジタル出力とタイミング

AD9635 の差動出力は、デフォルトのパワーアップ時に ANSI-644 LVDS 規格に準拠します。このデフォルト設定値は、SPI を 介して低消費電力(IEEE 1596.3 規格と同様の縮小信号オプショ ン)に変更することができます。LVDS ドライバの電流は内部で 発生され、各出力での出力電流公称値は 3.5 mA に設定されます。 LVDS レシーバ入力に接続される 100 Ω の差動終端抵抗は、レ シーバ側で公称 350 mV (差動 700 mV p-p)の振幅を発生させます。 縮小レンジ・モードで動作する場合、出力電流は 2 mA に減少し ます。これにより、レシーバの 100 Ω 終端での振幅は 200 mV (差動 400 mV p-p)になります。

LVDS 出力によりカスタム ASIC や FPGA 内にある LVDS レシー バとのインターフェースが可能になり、ノイズの多い環境で優 れたスイッチング性能を得ることができます。100 Ω の終端抵 抗をできるだけレシーバの近くに接続した 1 対1回路の使用が 推奨されます。遠端でレシーバ終端がない場合、または差動パ ターン配線が良くない場合には、タイミング誤差が発生します。 このようなタイミング誤差を防止するため、パターン長を24 イ ンチ以下に抑え、差動出力パターンを同じ長さで互いに近い配 置にしてください。

図 64 に、適切なパターン長と配置の FCO とデータ・ストリー ムの例を示します。



図 64. ANSI-644 モード (デフォルト)での AD9635-125 の LVDS 出力タイミング例

図 65 に縮小レンジ・モードでの LVDS 出力タイミング例を示し ます。



図 65.縮小レンジ・モードでの AD9635-125 の LVDS 出力タイミング例

図 66 に、ANSI-644 規格(デフォルト)データ・アイを使用した LVDS 出力例と、標準 FR-4 材上でパターン長を 24 インチ以下と した場合のタイム・インターバル誤差(TIE)ジッタのヒストグラ ム例を示します。



図 66.標準 FR-4 材料上でパターン長を 24 インチ以下にした ANSI-644 モードの LVDS 出力のデータ・アイ、外付け 100 Ω 遠端終端のみ

AD9635

図 67 には、標準 FR-4 材上でパターン長を 24 インチ以上にした 場合の例を示します。TIE ジッタ・ヒストグラムに、エッジが 理想位置からずれることによるデータ・アイ開口の減少が反映 されていることに注意してください。



図 67.標準 FR-4 材料上でパターン長を 24 インチ以上にした ANSI-644 モードの LVDS 出力のデータ・アイ、外付け 100 Ω遠 端終端のみ

パターン長が 24 インチを超える場合に、波形がデザイン上のタ イミング条件を満たすか否かはユーザーの判断によります。追 加の SPI オプションを使うと、両出力の内部終端を大きくして (電流を増やして)、長いパターンを駆動することができます。こ の電流の増加は、レジスタ 0x15を設定して実現することができ ます。この電流増より、データ・エッジの立上がり時間と立下

表 9. デジタル出力コーディング

がり時間がシャープになり、ビット・エラーが少なくなります が、このオプションを使うと DRVDD 電源の消費電力が大きくな ります。

出力データのデフォルト・フォーマットは 2 の補数です。出力 コーディング・フォーマットの例を表 9 に示します。出力デー タ・フォーマットをオフセット・バイナリへ変更するときは、 メモリ・マップのセクションを参照してください。

各 ADC からのデータはシリアル化されて、DDR モードで 2 レ ーンの別々のチャンネルから出力されます。各シリアル・スト リームのデータレートは等しく(12 ビット×サンプル・クロッ ク・レート)/2 レーンで、最大 750 Mbps/レーンです[(12 ビット ×125 MSPS)/(2 レーン) = 750 Mbps/レーン]。最小変換レートは 10 MSPS(typ)です。20 MSPS より小さい変換レートの場合、SPI を使って内蔵 PLL を再構成する必要があります。この機能のイ ネーブルについては、メモリ・マップのセクションのレジスタ 0x21 を参照してください。

AD9635 からのデータのキャプチャに役立てるため、2 個の出力 クロックが用意されています。DCO は出力データのクロックと して使われ、デフォルトの動作モードに対してサンプリング・ クロック(CLK)レートの3倍です。データは AD9635 からクロッ ク駆動により出力され、ダブル・データレート(DDR)でのキャ プチャをサポートする DCO の立上がりエッジと立下がりエッ ジでキャプチャすることができます。FCO は新しい出力バイト の開始を知らせるために使い、1×フレーム・モードではサンプ リング・クロック・レートに一致します。詳細については、タ イミング図のセクションを参照してください。

SPI を使用する場合、DCO の位相をデータ・エッジに対して 60°単位で増加させることができます。この機能を使うと、必要 に応じてシステムのタイミング・マージンを調整することがで きます。図 2 に示すデフォルトの DCO+と DCO-のタイミング は、出力データ・エッジに対して 180°です。

また、SPIから 10 ビットのシリアル・ストリームを開始することもできます。この機能を使うと、低分解能のシステムに対する互換性を実現してテストすることができます。分解能を 10 ビット・シリアル・ストリームに変更すると、データ・ストリームは短くなります。

図 2 に示すデフォルト・モードでは、データ出力シリアル・ス トリーム内で MSB が先頭です。データ出力シリアル・ストリ ーム内で LSB が先頭になるように SPI を使って変更することが できます。

Input (V)	Condition (V)	Offset Binary Output Mode	Twos Complement Mode
VIN+-VIN-	<vref -="" 0.5="" lsb<="" td=""><td>0000 0000 0000</td><td>1000 0000 0000</td></vref>	0000 0000 0000	1000 0000 0000
VIN+-VIN-	-VREF	0000 0000 0000	1000 0000 0000
VIN+-VIN-	0 V	1000 0000 0000	0000 0000 0000
VIN+-VIN-	+VREF - 1.0 LSB	1111 1111 1111	0111 1111 1111
VIN+-VIN-	>+VREF - 0.5 LSB	1111 1111 1111	0111 1111 1111

表 10.柔軟な出力テスト・モード

Output Test Mode Bit Sequence	Pattern Name	Digital Output Word 1	Digital Output Word 2	Subject to Data Format Select	Notes
0000	Off (default)	N/A	N/A	N/A	
0001	Midscale short	10 0000 0000 (10-bit) 1000 0000 0000 (12-bit)	N/A	Yes	Offset binary code shown
0010	+Full-scale short	11 1111 1111 (10-bit) 1111 1111 1111 (12-bit)	N/A	Yes	Offset binary code shown
0011	-Full-scale short	00 0000 0000 (10-bit) 0000 0000 0000 (12-bit)	N/A	Yes	Offset binary code shown
0100	Checkerboard	10 1010 1010 (10-bit) 1010 1010 1010 (12-bit)	01 0101 0101 (10-bit) 0101 0101 0101 (12-bit)	No	
0101	PN sequence long ¹	N/A	N/A	Yes	PN23 ITU 0.150 $X^{23} + X^{18} + 1$
0110	PN sequence short ¹	N/A	N/A	Yes	PN9 ITU 0.150 X ⁹ + X ⁵ + 1
0111	One-/zero-word toggle	11 1111 1111 (10-bit) 1111 1111 1111 (12-bit)	00 0000 0000 (10-bit) 0000 0000 0000 (12-bit)	No	
1000	User input	Register 0x19 to Register 0x1A	Register 0x1B to Register 0x1C	No	
1001	1-/0-bit toggle	10 1010 1010 (10-bit) 1010 1010 1010 (12-bit)	N/A	No	
1010	1× sync	00 0011 1111 (10-bit) 0000 0111 1111 (12-bit)	N/A	No	
1011	One bit high	10 0000 0000 (10-bit) 1000 0000 0000 (12-bit)	N/A	No	Pattern associated with the external pin
1100	Mixed frequency	10 0011 0011 (10-bit) 1000 0110 0111 (12-bit)	N/A	No	

¹ PN シーケンス・ショートと PN シーケンス・ロングを除くすべてのテスト・モード・オプションでは、レシーバのデータ・キャプチャを確認するために 10 ビット~12 ビットのワード長をサポートすることができます。

12 種類のデジタル出力テスト・パターン・オプションがあり、 これらは SPI を使って開始させることができます。この機能は、 レシーバ・キャプチャとタイミングを確認する際に便利です。 出力ビット・シーケンシング・オプションについては、表 10 を 参照してください。幾つかのテスト・パターンは、2 種類のシ リアル・シーケンシャル・ワードを持っているため、選択した テスト・パターンに応じて種々の方法で切り替えることができ ます。

幾つかのパターンはデータ・フォーマット選択オプションに準 拠していないことに注意してください。さらに、カスタムのユ ーザー定義テスト・パターンを 0x19、0x1A、0x1B、0x1C の各レ ジスタ・アドレスへ割り当てることができます。

PN シーケンス・ショート・パターンは、各 2⁹ - 1 すなわち 511 ビットごとに繰り返す擬似ランダム・ビット・シーケンスを発 生します。PN シーケンスの説明と発生方法は、ITU-T 0.150 (05/96)規格のセクション 5.1 に記載されています。シード値は 全ビット 1 です(初期値については表 11 を参照)。出力は、MSB ファースト・フォーマットのシリアル PN9 シーケンスをパラレ ル表現したものです。先頭の出力ワードは、MSB に位置合わせ した PN9 シーケンスの先頭 12 ビットです。

表 11.PN シーケンス

Sequence	Initial Value	First Three Output Samples (MSB First), Twos Complement
PN Sequence Short	0x7F8	0xBDF, 0x973, 0xA09
PN Sequence Long	0x7FF	0x7FE, 0x800, 0xFC0

PN シーケンス・ロング・パターンは、各 2²³ - 1 すなわち 8,388,607 ビットごとに繰り返す擬似ランダム・ビット・シーケ ンスを発生します。PN シーケンスの説明と発生方法は、ITU-T 0.150 (05/96)規格のセクション 5.6 に記載されています。シード 値は全ビット 1 であり(初期値については表 11 を参照)、AD9635 では ITU 規格に対してビット・ストリームを逆にしています。出 力は、MSB ファースト・フォーマットのシリアル PN23 シーケン スをパラレル表現したものです。先頭の出力ワードは、MSB に 位置合わせした PN23 シーケンスの先頭 12 ビットです。

これらの追加デジタル出力タイミング機能の、SPI を介する変 更方法については、メモリ・マップのセクションを参照してく ださい。

SDIO/PDWN ピン

SPI 動作モードが不要なアプリケーションでは、CSB ピンを DRVDD に接続し、SDIO/PDWN ピンにより表 12 に従ってパワ ーダウン・モードを制御します。

表 12.パワーダウン・モード・ピンの設定

PDWN Pin Voltage	Device Mode					
AGND (Default)	Run device, normal operation					
DRVDD	Power down device					
	a destruction of the second seco					

非 SPI モード (CSB を DRVDD へ接続)では、電源とグラウンド のガイドライン のセクションに示すパワーアップ・シーケンス に従う必要があります。パワーアップ・シーケンスに従わない 場合は、SPIを使用したソフト・リセットが必要になりますが、 これは非 SPI モードでは使用できません。

SCLK/DFS ピン

SCLK/DFS ピンを使って、SPI 動作モードを必要としないアプリ ケーションに対して出力フォーマットを選択します。デバイス のパワーアップ時に CSB ピンをハイ・レベルにすると、このピ ンによりデジタル出力フォーマットが決定されます。SCLK/DFS を DRVDD に接続すると ADC 出力フォーマットは 2 の補数にな り、SCLK/DFS を AGND に接続すると、ADC 出力フォーマット はオフセット・バイナリになります。

表 13. デジタル出力フォーマット

DFS Voltage	Output Format
AGND	Offset binary
DRVDD	Twos complement

CSBピン

SPI 動作モードが不要なアプリケーションでは、CSB ピンを DRVDD へ接続する必要があります。CSB をハイ・レベルに接 続すると、SCLK と SDIO のすべての情報が無視されます。

非 SPI モード (CSB を DRVDD へ接続)では、電源とグラウンド のガイドライン のセクションに示すパワーアップ・シーケンス に従う必要があります。パワーアップ・シーケンスに従わない 場合は、SPIを使用したソフト・リセットが必要になりますが、 これは非 SPI モードでは使用できません。

RBIAS ピン

ADC の内部コア・バイアス電流を設定するときは、グラウンド と RBIAS ピンとの間に 1%許容誤差の 10.0 k Ω 抵抗を接続して ください。

出力テスト・モード

出力テスト・オプションを表 10 に示します。これらは、アドレ ス 0x0D の出力テスト・モード・ビットから制御されます。出 カテスト・モードをイネーブルすると、ADC のアナログ・セク ションがデジタル・バックエンド・ブロックから切り離され、テ スト・パターンが出力フォーマッティング・プロックを通して実 行されます。テスト・パターンのいくつかは出力フォーマッテ ィングが行われ、行われないものもあります。レジスタ 0x0D のビット4またはビット5をセットすることにより、PNシーケ ンス・テストの PN ジェネレータをリセットすることができま す。これらのテストはアナログ信号の有無によらず(有りの場合、 アナログ信号は無視されます)実行することができますが、エン コード・クロックは必要です。詳細については、アプリケーシ ョン・ノート AN-877、「SPIを使った高速 ADC へのインターフ ェース」を参照してください。

シリアル・ポート・インターフェース(SPI)

AD9635 シリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使うと、 ADC 内部に用意されている構造化されたレジスタ・スペースを 介してコンバータの特定の機能または動作を設定することがで きます。SPI を使うと、アプリケーションに応じて、柔軟性と カスタマイズ性が向上します。シリアル・ポートを介してアド レスがアクセスされ、ポートを介して読み書きすることができ ます。メモリは、バイトで構成されており、さらにフィールド に分割できます。これについてはメモリ・マップのセクション に記載してあります。詳細については、AN-877 アプリケーショ ン・ノート「SPIを使った高速 ADC へのインターフェース」を参 照してください。

SPI を使う設定

この ADC の SPI は、SCLK/DFS ピン、SDIO/PDWN ピン、CSB ピンの 3本のピンにより定義されます(表 14 参照)。SCLK/DFS (CSB がロー・レベルのときシリアル・クロック)ピンは、ADC に対する読出し/書込みデータの同期に使用されます。 SDIO/PDWN (CSB がロー・レベルのときシリアル・データ入力 /出力)ピンは 2 つの機能で共用されるピンであり、内部 ADC メモリ・マップ・レジスタに対するデータの送受信に使われま す。CSB (チップ・セレクト・バー)はアクティブ・ローのコン トロール信号であり、SPIの読出しサイクルと書込みサイクルを イネーブル/ディスエーブルします。

表 14.シリアル・ポート・インターフェース・ピン

Pin	Function
SCLK/DFS	Serial clock when CSB is low. The serial shift clock input, which is used to synchronize serial interface reads and writes.
SDIO/PDWN	Serial data input/output when CSB is low. A dual-purpose pin that typically serves as an input or an output, depending on the instruction being sent and the relative position in the timing frame.
CSB	Chip select bar. An active low control that enables the SPI mode read and write cycles.

CSB の立下がりエッジと **SCLK/DFS** の立上がりエッジの組み合 わせにより、フレームの開始が指定されます。シリアル・タイ ミングの例を図 68 に示します。タイミング・パラメータの定義 については表 5 を参照してください。

CSB を使用するその他のモードもあります。CSB はロー・レベルに固定することができ、これによりデバイスが常時イネーブルされます。これはストリーミングと呼ばれます。CSB をバイト間でハイ・レベルに維持して外部タイミングを延ばすことができます。CSB ピンをハイ・レベルに固定すると、SPI 機能はハイ・インピーダンス・モードになります。このモードではSPIピンは2つ目の機能になります。

SPI 動作の命令フェーズでは、16 ビット命令が送信されます。 命令フェーズの後ろにはデータが続き、長さは W0 ビットと W1 ビットにより指定されます。

命令フェーズでは、ワード長の他に、シリアル・フレームが読 出し動作または書込み動作のいずれであるかを指定します。こ れにより、シリアル・ポートをチップへの書込みまたは内蔵メ モリ値の読出しに使うことができます。マルチバイト・シリア ル・データの先頭バイトの先頭ビットは、発行されているのが読 出しコマンドまたは書込みコマンドのいずれであるかを表示しま す。命令がリードバック動作の場合、リードバックを実行する と、シリアル・データ入力/出力(SDIO)ピンの方向がシリア ル・フレーム内の該当するポイントで入力から出力へ変わりま す。

すべてのデータは 8 ビット・ワードで構成されます。データは、 MSB ファースト・モードまたは LSB ファースト・モードで送信 することができます。MSB ファースト・モードはパワーアップ 時のデフォルトであり、SPI ポート設定レジスタを使って変え ることができます。この機能およびその他の詳細については、 AN-877 アプリケーション・ノート「SPIを使った高速 ADC への インターフェース」を参照してください。



図 68.シリアル・ポート・インターフェースのタイミング図

ハードウェア・インターフェース

表 14 に示すピンにより、ユーザー書込みデバイスと AD9635 の シリアル・ポートとの間の物理インターフェースが構成されて います。SCLK/DFS ピンと CSB ピンは、SPI インターフェース を使用するときは入力として機能します。SDIO/PDWN ピンは 双方向で、書込みフェーズでは入力として、リードバック時は 出力として、それぞれ機能します。

SPI インターフェースは、FPGA またはマイクロコントローラか ら制御できるように十分な柔軟性を持っています。SPI 設定の ー方法は、AN-812 アプリケーション・ノート「Microcontroller-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit」に記載してあります。 コンバータのフル・ダイナミック性能が必要な区間では、SPI ポートをアクティブにしないようにしておく必要があります。 SCLK/DFS 信号、CSB 信号、SDIO/PDWN 信号は一般に ADC ク ロックに同期しているため、これらの信号からのノイズがコン バータ性能を低下させることがあります。内蔵 SPI バスを他のデ バイスに対して使うことが便利な場合には、このバスと AD9635 との間にバッファを設けて、クリティカルなサンプリング区間 にコンバータ入力でこれらの信号が変化することを防止するこ とが必要になります。

SPIインターフェースを使用しない場合には、SCLK/DFSピンと SDIO/PDWN ピンは共用ピンとして機能します。デバイス・パ ワーオン時にピンを DRVDD またはグラウンドに接続すると、 それらのピンは特定の機能として使われます。表 12 と表 13 に、 AD9635 でサポートしているストラップ接続可能な機能を示しま す。

SPI を使わない設定

SPI コントロール・レジスタにインターフェースしないアプリ ケーションでは、SCLK/DFS ピンと SDIO/PDWN ピンは、独立し た CMOS 互換のコントロール・ピンとして機能します。デバイ スがパワーアップすると、ピンは出力データ・フォーマットと パワーダウン機能制御用のスタティック・コントロール・ライ ンとして使用されるものと見なされます。このモードでは、 CSB ピンを DRVDD に接続する必要があります。この接続によ り、シリアル・ポート・インターフェースがディスエーブルさ れます。

非 SPI モード (CSB を DRVDD へ接続)では、電源とグラウンド のガイドライン のセクションに示すパワーアップ・シーケンス に従う必要があります。パワーアップ・シーケンスに従わない 場合は、SPIを使用したソフト・リセットが必要になりますが、 これは非 SPI モードでは使用できません。

SPI からアクセス可能な機能

表 15 に、SPI からアクセスできる一般的な機能の簡単な説明を 示します。これらの機能は、AN-877 アプリケーション・ノート 「SPIを使った高速 ADC へのインターフェース」で詳しく説明し ています。AD9635 デバイスに固有な機能は次の表 16 外部メモ リ・マップ・レジスタ・テーブルに説明します。

表 15.SPI を使ってアクセスできる機能

Feature Name	Description
Power Mode	Allows the user to set either power-down mode or standby mode
Clock	Allows the user to access the DCS, set the clock divider, and set the clock divider phase
Offset	Allows the user to digitally adjust the converter offset
Test I/O	Allows the user to set test modes to have known data on output bits
Output Mode	Allows the user to set the output mode
Output Phase	Allows the user to set the output clock polarity
ADC Resolution	Allows for power consumption scaling with respect to sample rate

メモリ・マップ

メモリ・マップ・レジスタ・テーブルの読出し

メモリ・マップ・レジスタ・テーブル(表 16)内の各行には 8 個 のビット・ロケーションがあります。メモリ・マップは大まか に、チップ設定レジスタ(アドレス 0x00~アドレス 0x02)、デバイ ス・インデックス・レジスタと転送レジスタ(アドレス 0x05 とア ドレス 0xFF)、セットアップ、コントロール、テストなどのグロ ーバル ADC ファンクション・レジスタ(アドレス 0x08~アドレ ス 0x102)の 3 つのセクションに分かれています。

メモリ・マップ・レジスタ・テーブルには、各 16 進アドレスに 対するデフォルトの 16 進値が記載してあります。先頭ビット 7 (MSB)の列は、デフォルト 16 進値の開始になります。例えば、 アドレス 0x05 のデバイス・インデックス・レジスタは、16 進デ フォルト値 0x33 を持ちます。これは、アドレス 0x05 で、ビッ ト[7:6] = 00、ビット[5:4] = 11、ビット[3:2] = 00、ビット[1:0] = 11 (バイナリ)を意味します。この設定は、デフォルトのチャンネ ル・インデックス設定です。デフォルト値により、両 ADC チャ ンネルは次の書込みコマンド受信になります。この機能および その他の詳細については、AN-877 アプリケーション・ノート 「SPIを使った高速 ADC へのインターフェース」を参照してくだ さい。このアプリケーション・ノートでは、レジスタ 0x00~レ ジスタ 0xFF により制御される機能を詳しく説明しています。残 りのレジスタは、メモリ・マップ・レジスタの説明のセクショ ンに記載してあります。

未使用ロケーション

表 16 に記載されていないすべてのアドレスとビット・ロケーションは、このデバイスでは現在サポートされていません。有効 アドレス・ロケーションの未使用ビットには0を書込む必要があります。アドレス・ロケーションの一部が未使用の場合にのみ、これらのロケーションへの書込みが必要です(例えばアドレス 0x05)。アドレス・ロケーション全体が未使用で表16に記載されていない場合(たとえばアドレス 0x13)、このアドレス・ロケーションに対しては書込みを行わないでください。

デフォルト値

AD9635 のリセット後、クリティカルなレジスタにはデフォルト 値がロードされます。レジスタのデフォルト値は、メモリ・マ ップ・レジスタ・テーブル(表 16)に記載してあります。

ロジック・レベル

ロジック・レベルは次のように定義します。

- 「ビットをセットする」は、「ビットをロジック1に設定する」または「ビットにロジック1を書込む」と同じ意味です。
- 「ビットをクリアする」は、「ビットをロジック0に設定する」または「ビットにロジック0を書込む」と同じ意味です。

チャンネル固有のレジスタ

信号モニタ・スレッショールドのような幾つかのチャンネル・ セットアップ機能は、各チャンネルごとに異なる設定が可能で す。これらの場合、チャンネル・アドレス・ロケーションは、 内部で各チャンネルにコピーされます。これらのレジスタとビ ットは、表 16 でローカルと表示されています。これらのローカ ル・レジスタとビットをアクセスするときは、該当するデー タ・チャンネル・ビット(Aまたは B)、レジスタ 0x05 のクロッ ク・チャンネル DCO ビット(ビット 5)と FCO ビット (ビット 4) をセットします。すべてのビットがセットされると、後続の書 込みが両チャンネルのレジスタと DCO/FCO クロック・チャン ネルに対して有効になります。読出しサイクルでは、チャンネ ル A または B の一方のみをセットして、2 つのレジスタの内の 1 つを読出す必要があります。SPI 読出しサイクルで全ビットが セットされると、デバイスはチャンネルAの値を返します。表 16 でグローバルと表示されているレジスタとビットは、デバイス 全体またはチャンネル間で独立な設定が許容されていないチャン ネル機能に対して有効です。レジスタ 0x05 内の設定は、グロー バルなレジスタとビットに影響を与えません。

メモリ・マップ・レジスタ・テーブル

AD9635 では 3 線式インターフェースと 16 ビット・アドレッシ ングを採用しているため、レジスタ 0x00 のビット 0 とビット 7 は 0 に、ビット 3 とビット 4 は 1 に、それぞれ設定されます。 レジスタ 0x00 のビット 5 がハイ・レベルに設定されると、SPI はソフト・リセットを開始し、すべてのユーザー・レジスタが デフォルト値に戻され、ビット2は自動的にクリアされます。

表 16.	ह 16.										
Addr. (Hex)	Parameter Name	Bit 7 (MSB)	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)	Default Value (Hex)	Comments
Chip Co	onfiguration Registers										
0x00	SPI port configuration	0 = SDO active	LSB first	Soft reset	1 = 16-bit address	1 = 16-bit address	Soft reset	LSB first	0 = SDO active	0x18	Nibbles are mirrored to allow a given register value to perform the same function for either MSB-first or LSB-first mode.
0x01	Chip ID (global)		AD96	350x8D = dt	8-bit chip II 1al, 12-bit, 80	D, Bits[7:0]) MSPS/125 M	ASPS, serial L	VDS		0x8D	Unique chip ID used to differentiate devices; read only.
0x02	Chip grade (global)	Open	Speed gr 100 110	rade ID, Bits[6 = 80 MSPS = 125 MSPS	5:4]	Open	Open	Open	Open		Unique speed grade ID used to differentiate graded devices; read only.
Device	Index and Transfer Re	gisters					1		1	•	
0x05	Device index	Open	Open	Clock Channel DCO	Clock Channel FCO	Open	Open	Data Channel B	Data Channel A	0x33	Bits are set to determine which device on chip receives the next write command. Default is all devices on chip.
0xFF	Transfer	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Initiate override	0x00	Set resolution/ sample rate override.
Global A	ADC Function Registe	ers			-		_	-		-	
0x08	Power modes (global)	Open	OpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpen $00 = chip run$ $00 = chip run$ $01 = full power-down$ $10 = standby$ $11 = reset$				er mode chip run power-down standby reset	0x00	Determines various generic modes of chip operation.		
0x09	Clock (global)	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Duty cycle stabilizer 0 = off 1 = on	0x00	Turns duty cycle stabilizer on or off.
0x0B	Clock divide (global)	Open	Open	Open	Open	Open		ock divide rati 000 = divide b 001 = divide b 010 = divide b 011 = divide b 100 = divide b 101 = divide b 111 = divide b	0x00		
0x0C	Enhancement control	Open	Open	Open	Open	Open	Chop mode 0 = off 1 = on	Open	Open	0x00	Enables/ disables chop mode.

AD9635

Addr. (Hex)	Parameter Name	Bit 7 (MSB)	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)	Default Value (Hex)	Comments
0x0D	Test mode (local except for PN sequence resets)	User ir 00 01 10 = 11 = a (affec test Bits[put test mode) = single = alternate single once ilternate once its user input mode only, 3:0] = 1000)	Reset PN long gen	Reset PN short gen	01	titput test mod 0000 = off 0001 = mi 0010 = pos 0011 = ne; 100 = alternat 0101 = PN 0110 = PN 111 = one-/zer 1000 = use 1001 = 1-/ 1010 = 1× 1011 = one	e, Bits[3:0] (ld ((default)) dscale short sitive FS gative FS ing checkerbc [23 sequence 9 sequence 9 sequence o-word toggle r input 0-bit toggle sync e bit high sed bit freque	pcal) pard	0x00	When set, the test data is placed on the output pins in place of normal data.
0x10	Offset adjust		Offset a	8-bit device offset adjustment, Bits[7:0] (local)						0x00	Device offset trim
0x14	Output mode	Open	LVDS-ANSI/ LVDS-IEEE option 0 = LVDS- ANSI 1 = LVDS- IEEE reduced range link (global) see Table 17	Open	Open	Open	Output invert (local)	Open	Output format 0 = offset binary 1 = twos comple- ment (global)	0x01	Configures the outputs and format of the data.
0x15	Output adjust	Open	Open	Output termination 00 = 01 = 2 10 = 1 11 = 1	t driver h, Bits[1:0] none 200 Ω 100 Ω 100 Ω	Open	Open	Open	Output drive $0 = 1 \times$ drive $1 = 2 \times$ drive	0x00	Determines LVDS or other output properties.
0x16	Output phase	Open	Input clock phase adjust, Bits[6:4] (value is number of input clock cycles of phase delay); see Table 18 (0000 through 1011); see Table 19					0x03	On devices using global clock divide, determines which phase of the divider output is used to supply the output clock. Internal latching is unaffected.		
0x18	V _{REF}	Open	Open	Open	Open	Open	Inter digi	nal V_{REF} adju al scheme, Bi 000 = 1.0 V I 001 = 1.14 V 010 = 1.33 V 011 = 1.6 V I 100 = 2.0 V I	stment ts[2:0] p-p p-p p-p p-p p-p p-p	0x04	Selects and/or adjusts V _{REF} .
0x19	USER_PATT1_LS B (global)	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	0x00	User Defined Pattern 1 LSB.
0x1A	USER_PATT1_M SB (global)	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	0x00	User Defined Pattern 1 MSB.
0x1B	USER_PATT2_LS B (global)	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	0x00	User Defined Pattern 2 LSB.
0x1C	USER_PATT2_M SB (global)	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	0x00	User Defined Pattern 2 MSB.

AD9635

Addr. (Hex) 0x21	Parameter Name Serial output data control (global)	Bit 7 (MSB) LVDS output 0 = MSB first (default) 1 = LSB first	Bit 6 SDR/DDR bitwise/by 000 = SDR 001 = SDR 010 = DDR 011 = DDR (defa 100 = DDR	Bit 5 one-lane/two /tewise, Bits[two-lane, bit two-lane, by two-lane, by two-lane, by ault)	Bit 4 -lane, 6:4] wise tewise twise tewise ordwise	Bit 3 Encode mode 0 = normal encode rate mode (default) 1 = low encode mode for sample rate of <20 MSP S	Bit 2 $0 = 1 \times$ frame (default) $1 = 2 \times$ frame	Bit 1 Seria numbo 10 = 12 b 11 =	Bit 0 (LSB) I output er of bits its (default) 10 bits	Default Value (Hex) 0x32	Comments Serial stream control. Sample rate of <20 MSPS requires that Bits[6:4] = 100 (DDR one- lane) and Bit 3 = 1 (low encode mode).
0x22	Serial channel status (local)	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Channel output reset	Channel power- down	0x00	Used to power down individual sections of a converter.
0x100	Resolution/ sample rate override	Open	Resolution/ sample rate override enable	Resolution 10 = 12 bits 11 = 10 bits		Open		Sample rate 000 = 20 MS 001 = 40 MS 010 = 50 MS 011 = 65 MS 100 = 80 MS 101 = 105 M 110 = 125 M	PS PS PS PS PS SPS SPS	0x00	Resolution/ sample rate override (requires writing to the transfer register, 0xFF).
0x101	User I/O Control 2	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open	SDIO pull-down	0x00	Disables SDIO pull- down.
0x102	User I/O Control 3	Open	Open	Open	Open	VCM power- down	Open	Open	Open	0x00	VCM control.

メモリ・マップ・レジスタの説明

レジスタ 0x00~レジスタ 0xFF で制御される機能の詳細につい ては、アプリケーション・ノート AN-877「SPI を使った高速 ADC へのインターフェース」を参照してください。

デバイス・インデックス(レジスタ 0x05)

マップ内には、各チャンネルに対して独立に設定可能な機能が ある一方で、すべてのチャンネルに対して、選択に無関係にグ ローバルに適用される機能もあります(コンテキストに依存)。 レジスタ 0x05 のビット[1:0]を使って、対象となるデータ・チャ ンネルを選択することができます。出力クロック・チャンネル も、レジスタ 0x05 で選択することができます。独立な機能リス トの一部をこれらのデバイスに使用することができます。

転送(レジスタ 0xFF)

レジスタ 0x100 以外の全レジスタは、書込まれたときに更新さ れます。レジスタ 0xFFのビット 0 をハイ・レベルにセットする と、 ADC サンプル・レート・オーバーライド・レジスタ (アド レス 0x100)内の設定値が初期化されます。

パワー・モード(レジスタ 0x08)

ビット[7:2]—オープン

ビット[1:0]—パワー・モード

通常の動作(ビット[1:0] = 00)では、両 ADC チャンネルがアクティブになります。

パワーダウン・モード(ビット[1:0] = 01)では、デジタル・デー タ・パス・クロックがディスエーブルされ、デジタル・デー タ・パスがリセットされます。出力はディスエーブルされます。

スタンバイ・モード(ビット[1:0] = 10)では、デジタル・デー タ・パス・クロックと出力がディスエーブルされます。

デジタル・リセット(ビット[1:0] = 11)時、SPI ポート以外の全デ ジタル・データ・パス・クロックとチップ上の出力(該当する場 合)がリセットされます。SPI は常にユーザー制御下にあること に注意してください。すなわち、パワーオン・リセット以外に リセットで自動的にディスエーブルされることはありません。

エンハンスメント・コントロール(レジスタ 0x0C)

ビット[7:3]—オープン

ビット 2—チョップ・モード

ホモダインやダイレクト・コンバージョン・レシーバのような オフセット電圧と他の低周波ノイズに敏感なアプリケーション の場合、AD9635の初段ステージでのチョッピングは、ビット 2 をセットしてイネーブルできる機能です。 周波数領域では、チ ョッピングはオフセットと他の低周波ノイズを fcLk/2 に変換す るので、これをフィルタで除去することができます。

ビット[1:0]—オープン

出力モード(レジスタ 0x14)

ビット 7--オープン

ビット 6—LVDS-ANSI/LVDS-IEEE オプション

このビットをセットすると、LVDS-IEEE (縮小レンジ)オプションが選択されます。

デフォルト設定値は LVDS-ANSI です。表 17 に示すように、 LVDS-ANSI または LVDS-IEEE 縮小レンジ・リンクを選択すると、 ドライバ終端を選択することができます。ドライバ電流が自動 的に選択されて、適切な出力振幅が得られます。 表 17.LVDS-ANSI/LVDS-IEEE オプション

Output Mode, Bit 6	Output Mode	Output Driver Termination	Output Driver Current
0	LVDS- ANSI	User selectable	Automatically selected to give proper swing
1	LVDS- IEEE reduced range link	User selectable	Automatically selected to give proper swing

ビット[5:3]—オープン

ビット 2—出力の反転

このビットをセットすると、出力ビット・ストリームが逆になります。

ビット1-オープン

ビット 0---出力フォーマット

デフォルトでは、このビットがセットされて、データ出力が 2 の補数フォーマットになります。このビットを 0 にクリアする と、出力モードがオフセット・バイナリに変更されます。

出力調整(レジスタ 0x15)

ビット[7:6]—オープン

ビット[5:4]—出力ドライバ終端

これらのビットを使うと、内部終端抵抗を選択することができます。

ビット[3:1]—オープン

ビット 0—出力駆動

出力調整レジスタのビット0は、FCO出力とDCO出力のLVDS ドライバの駆動強度を制御します。デフォルト値では駆動強度 1×が設定されます。レジスタ0x05の該当するチャンネル・ビッ トをセットし、次にビット0をセットすると、駆動強度を2×に 設定することができます。これらの機能は、出力ドライバ終端 の選択と一緒に使用することはできません。終端の選択は、出 カドライバ終端と出力駆動を選択した場合のFCOとDCOの2× ドライバ強度より優先します。

出力位相(レジスタ 0x16)

ビット 7--オープン

ビット[6:4]—入力クロック位相調整

詳細については、表18を参照。

表 18.入力クロック位相調整オプション

Input Clock Phase Adjust, Bits[6:4]	Number of Input Clock Cycles of Phase Delay
000 (Default)	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

-タシート

ビット[3:0]—出力クロック位相調整

詳細については、表 19を参照。

表 19.出力クロック位相調整オプション

Output Clock (DCO), Phase Adjust, Bits[3:0]	DCO Phase Adjustment (Degrees Relative to D0x±/D1x± Edge)
0000	0
0001	60
0010	120
0011 (Default)	180
0100	240
0101	300
0110	360
0111	420
1000	480
1001	540
1010	600
1011	660

シリアル出力データ・コントロール(レジスタ 0x21)

シリアル出力データ・コントロール・レジスタを使って、デー タ・キャプチャ・ソリューションに応じて AD9635 の種々の出 力データ・モードを設定します。表 20 に、AD9635 で使用可能 な種々のシリアル化オプションを示します。

表 20.SPI レジスタ・オプション

分解能/サンプル・レート・オーバーライド (レジスタ 0x100)

このレジスタは、ユーザーがデバイスをダウングレードさせるこ とができるようにデザインされています。デフォルトの速度グレ ードをアップグレードしようとすると、チップはパワーダウン します。転送レジスタ(レジスタ 0xFF)のビット 0 にハイ・レベ ルが書込まれるまで、このレジスタ内の設定値は初期化されま せん。

ユーザーI/O コントロール 2 (レジスタ 0x101)

ビット[7:1]—オープン

ビット 0—SDIO プルダウン

ビット0をセットして、SDIO ピンの内部 30 kΩ プルダウンをデ ィスエーブルすることができます。この機能を使うと、多くの デバイスが SPI バスに接続されているとき、負荷を制限するこ とができます。

ユーザーI/O コントロール 3 (レジスタ 0x102)

ビット[7:4]—オープン

ビット 3—VCM パワーダウン

ビット3をハイ・レベルにすると、内蔵 VCM ジェネレータをパ ワーダウンさせることができます。この機能は、外部リファレ ンスを供給する際に使います。

ビット[2:0]—オープン

	Seri	Serialization Options Selected			
Register 0x21 Contents	Serial Output Number of Bits (SONB)	Frame Mode	Serial Data Mode	DCO Multiplier	Timing Diagram
0x32	12-bit	1×	DDR two-lane bytewise	$3\times f_{\text{S}}$	See Figure 2 (default setting)
0x22	12-bit	$1 \times$	DDR two-lane bitwise	$3\times f_{\text{S}}$	See Figure 2
0x12	12-bit	$1 \times$	SDR two-lane bytewise	$6\times f_{S}$	See Figure 2
0x02	12-bit	$1 \times$	SDR two-lane bitwise	$6\times f_{S}$	See Figure 2
0x36	12-bit	2×	DDR two-lane bytewise	$3 \times f_{\text{S}}$	See Figure 4
0x26	12-bit	2×	DDR two-lane bitwise	$3 \times f_{\text{S}}$	See Figure 4
0x16	12-bit	2×	SDR two-lane bytewise	$6 \times f_{\text{S}}$	See Figure 4
0x06	12-bit	2×	SDR two-lane bitwise	$6 \times f_{\text{S}}$	See Figure 4
0x42	12-bit	$1 \times$	DDR one-lane wordwise	$6\times f_{S}$	See Figure 6
0x33	10-bit	$1 \times$	DDR two-lane bytewise	$2.5 \times f_{\text{S}}$	See Figure 3
0x23	10-bit	$1 \times$	DDR two-lane bitwise	$2.5 \times f_{\rm S}$	See Figure 3
0x13	10-bit	$1 \times$	SDR two-lane bytewise	$5 \times f_{\text{S}}$	See Figure 3
0x03	10-bit	$1 \times$	SDR two-lane bitwise	$5 \times f_{\text{S}}$	See Figure 3
0x37	10-bit	2×	DDR two-lane bytewise	$2.5 \times f_{\rm S}$	See Figure 5
0x27	10-bit	2×	DDR two-lane bitwise	$2.5 \times f_{\text{S}}$	See Figure 5
0x17	10-bit	2×	SDR two-lane bytewise	$5 \times f_{\text{S}}$	See Figure 5
0x07	10-bit	2×	SDR two-lane bitwise	$5\times f_{\text{S}}$	See Figure 5
0x43	10-bit	1×	DDR one-lane wordwise	$5 \times f_s$	See Figure 7

アプリケーション情報

デザイン・ガイドライン

1 つのシステムとして、AD9635 のデザインとレイアウトを開始 する前に、特定のピンに必要とされる特別な回路接続とレイア ウト条件についての次のガイドラインをお読みください。

電源とグラウンドのガイドライン

電源を AD9635 に接続する際、2 個の 1.8 V 電源を使うことが推 奨されます。1 つはアナログ用電源 (AVDD)、もう 1 つはデジタ ル出力用電源(DRVDD)です。AVDD と DRVDD には、複数の異 なるデカップリング・コンデンサを使って高周波と低周波をカ バーする必要があります。これらコンデンサは PCB レベルの入 り口の近くで、かつ最短パターンでデバイス・ピンの近くに配 置してください。

2 個の電源を使う場合、DRVDD の前に AVDD をパワーアップさせないでください。 DRVDD は、AVDD より前または同時にパワーアップする必要があります。このシーケンスに違反した場合には、デバイスを正常動作に戻すため、SPI レジスタ 0x00 (ビット[7:0] = 0x3C)を使ったソフト・リセットと、それに続く SPI レジスタ 0x08 (ビット[7:0] = 0x03 その後でビット[7:0] = 0x00)を使ったデジタル・リセットが必要です。

非 SPI モードでは、この電源シーケンスが必須です。この場合、 電源シーケンスに違反すると回復できません。

AD9635 を使うときは、1 枚の PC ボード・グラウンド・プレー ンで十分です。適切なデカップリングと PCB のアナログ、デジ タル、クロックの各セクションの適切な分割により、最適性能 を容易に実現することができます。

エクスポーズド・パッド・サーマル・ヒート・ス ラグの推奨事項

AD9635の最適な電気性能と熱性能を得るためには、ADCの下側のエクスポーズド・パッドをアナログ・グラウンド(AGND)に接続することが必要です。AD9635のエクスポーズド・パッド(ピン0)をPCBの連続した銅プレーンに直接接触させる必要があります。銅プレーンには、PCB裏面を通しての最小熱抵抗パスを実現するために複数のビァを設ける必要があります。これらのビァは、ハンダで埋めるかプラグを挿入する必要があります。

ADC と PCB との接触面積と接着を最大にするため、PCB をシ

ルクスクリーンで覆い、PCB の連続な銅プレーンを複数の均一 なセクションに分割してください。これにより、リフロー処理 時に ADC と PCB の間に複数の接続ポイントができます。これ に対して分割のない 1 つの連続プレーンを使うと接続ポイント が 1 箇所になってしまいます。PCB レイアウト例については、 図 69 を参照してください。チップ・スケール・パッケージのパ ッケージと PCB レイアウトの詳細については、アプリケーショ ン・ノート AN-772「リード・フレーム・チップ・スケール・パ ッケージ (LFCSP)の設計および製造ガイド」を参照してくだ さい。



図 69.代表的な PCB レイアウト

VCM

VCM ピンは、0.1 μF のコンデンサでグラウンドヘデカップリン グする必要があります。

リファレンス電圧のデカップリング

VREF ピンは、ESR の小さい 1.0 μF のコンデンサと ESR の小さい 0.1 μF のセラミック・コンデンサとの並列接続により外部で グラウンドにデカップリングする必要があります。

SPI ポート

コンバータのフル・ダイナミック性能が必要な区間では、SPI ポートをアクティブにしないようにしておく必要があります。 SCLK 信号、CSB 信号、SDIO 信号は一般に ADC クロックに同 期しているため、これらの信号からのノイズがコンバータ性能 を低下させることがあります。内蔵 SPI バスを他のデバイスに対 して使うことが便利な場合には、このバスと AD9635 との間にバ ッファを設けて、クリティカルなサンプリング区間にコンバー タ入力でこれらの信号が変化することを防止することが必要に なります。

外形寸法



オーダー・ガイド

Model ¹	Temperature Range	Package Description	Package Option
AD9635BCPZ-80	-40° C to $+85^{\circ}$ C	32-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_WQ)	CP-32-12
AD9635BCPZRL7-80	-40°C to +85°C	32-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_WQ)	CP-32-12
AD9635BCPZ-125	-40°C to +85°C	32-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_WQ)	CP-32-12
AD9635BCPZRL7-125	-40°C to +85°C	32-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_WQ)	CP-32-12
AD9635-125EBZ		Evaluation Board	

¹Z = RoHS 準拠製品。